(11)Publication number:

2000-018207

(43) Date of publication of application: 18.01.2000

(51)Int.CI.

F15B 11/05 B25J 9/04 B25J 9/14 H01L 21/68 // H01L 21/027

(21)Application number: 10-182654

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

29.06.1998

(72)Inventor: SAKAMOTO KAZUO

FUJIMOTO AKIHIRO

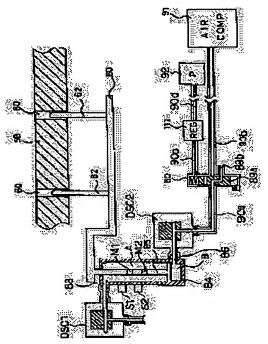
ISHIZAKA NOBUKAZU

GOTO HIDEAKI

(54) PROCESSING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a processing device and method capable of keeping moving speed of a piston always constant even if air master pressure or slide resistance between a piston and an air cylinder fluctuated. SOLUTION: DSC1 and DSC2 are disposed respectively on the supply side passage and the discharge side passage of an air cylinder 84. Moving speed of a piston 85 is detected by sensors S1, S2 disposed on the side surface of the air cylinder 84, magnetic markers M1, M2 attached to the piston 85, and a controller. Depending on the moving speed of the piston 85 detected, applied voltage to DSC1 and DSC2 are adjusted for controlling the moving speed of the piston 85 in real time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-18207 (P2000-18207A)

(43)公開日 平成12年1月18日(2000.1.18)

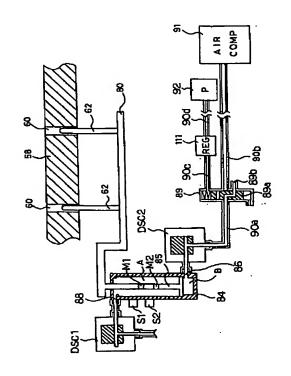
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
F15B 11/05		F15B 11/05	Z	3F059
B 2 5 J 9/04		B 2 5 J 9/04	В	3F060
9/14		9/14		3H089
H01L 21/68		H01L 21/68	N	5 F O 3 1
# HO1L 21/027		21/30	577	5F046
,		· ·	請求項の数12 ()L (全 17 頁)
(21)出願番号	特顧平10-182654	(71)出題人 000219	000219967	
		東京工	レクトロン株式会社	Ł
(22)出顧日	平成10年6月29日(1998.6.29)	東京都	港区赤坂5丁目3番	∮6号
		(72)発明者 坂本	和生	
		熊本県	菊池郡菊陽町津久社	L2655番地 東京
		エレク	トロン九州株式会社	上館本事業所内
		(72)発明者 藤本	昭浩	
		熊本県	菊池郡菊陽町津久社	L2655番地 東京
		エレク	トロン九州株式会社	L熊本事業所内
		(74)代理人 100077	849	
		弁理士	須山 佐一	
				四种可含物。
				最終頁に統ぐ

(54) 【発明の名称】 処理装置

(57)【要約】

【課題】 エアの元圧やビストンとエアシリンダとの摺 動抵抗が変動しても常にピストンの移動速度を一定に保 つことのできる処理装置及び処理方法を提供する。

【解決手段】 エアシリンダ84の供給側と排気側流路とにDSC1,2を配設し、エアシリンダ84の側面部に配設した二個のセンサS1,S2と、ピストン85に取り付けた磁石のマーカーM1,M2と、制御装置110とでピストン85の移動速度を検知し、このピストン85の移動速度に基づいてDSC1やDSC2への印加電圧を調節することによりピストン85の移動速度をリアルタイムで制御するようにした。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理系を駆動するピストンと、 前記ピストンを往復運動可能に収容するエアシリンダ と、

1

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記検知したピストンの移動速度に基づいて、前記エアシリンダから排出されるエアの流量を制御する手段と、 を具備するととを特徴とする処理装置。

【請求項2】 被処理系を駆動するピストンと、 前記ピストンを往復運動可能に収容するエアシリンダ と、

前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバルブと、

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段と、

を具備することを特徴とする処理装置。

【請求項3】 被処理系を駆動するピストンと、 前記ピストンを往復運動可能に収容するエアシリンダ と、

前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバルブと、

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一 のバルブを制御する手段と、

を具備することを特徴とする処理装置。

【請求項4】 被処理系を駆動するピストンと、 前記ピストンを往復運動可能に収容するエアシリンダ

前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバル ブレ

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ビストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一 のバルブを制御するとともに前記ビストンの引込動作の 40 移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段 と、

を具備することを特徴とする処理装置。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の処理装置であって、前記第一のバルブ及び前記第二のバルブの少なくとも一つはビェゾバルブであることを特徴とする処理装置。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の処理装置であって、前記制御する手段はデジタルスピードコントローラであることを特徴とする処理装置。

【請求項7】 熱処理板に被処理基板を接離させるビストンと、

前記ピストンを往復運動可能に収容するエアシリンダ ょ

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記検知したピストンの移動速度に基づいて、前記エアシリンダから排出されるエアの流量を制御する手段と、 を具備することを特徴とする熱処理装置。

【請求項8】 熱処理板に被処理基板を接離させるビス 10 トンと、

前記ピストンを移動可能に収容するエアシリンダと、 前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバル ブレ

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段と、

を具備することを特徴とする熱処理装置。

20 【請求項9】 熱処理板に被処理基板を接離させるピストンと、

前記ピストンを移動可能に収容するエアシリンダと、 前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバル ブと

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のパルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバルブを制御する手段と、

30 を具備することを特徴とする熱処理装置。

【請求項10】 熱処理板に被処理基板を接離させるピストンと、

前記ピストンを移動可能に収容するエアシリンダと、 前記エアシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバル ブと、

前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、

前記ピストンの移動速度を検知する手段と、

前記ビストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一 のバルブを制御するとともに前記ピストンの引込動作の 移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段

を具備することを特徴とする熱処理装置。

【請求項11】 請求項7~10のいずれかに記載の熱処理装置であって、前記第一のバルブ及び前記第二のバルブの少なくとも一つはピエゾバルブであることを特徴とする熱処理装置。

【請求項12】 請求項7~11のいずれかに記載の熱 処理装置であって、前記制御する手段はデジタルスピー 50 ドコントローラであることを特徴とする熱処理装置。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体やL CD基板の製造工程において半導体ウェハやLCD用ガ ラス基板などの被処理基板にレジスト液を塗布したり、 塗布後の被処理基板を加熱処理する熱処理装置などの処 理装置に関する。

3

[0002]

【従来の技術】従来より、熱処理装置としては、内蔵し たヒータに通電して加熱した熱盤の上に半導体ウエハ (以下、単に「ウエハ」という)を載置し、熱盤表面に 接触させて加熱する構造のものが広く用いられている。 【0003】図14は典型的な熱処理装置の垂直断面図 である。

【0004】この熱処理装置では、ヒータを内蔵した熱 盤200の中心付近に垂直方向に貫通した複数の貫通孔 201を配設し、とれらの貫通孔201に対してピン2 02を上下動させて出入りさせ、熱盤200表面からピ ン202が出没するようになっている。そしてとの熱盤 200でウェハWの熱処理を行うには図示しないメイン 20 アームから、熱盤200表面上に突出させたピン202 の上部にウエハ♥を載置させ、次いでとれらのピン20 2を図中下方に収納することによりウエハ♥を熱盤20 0の上面と接触させ、熱盤200からの熱でウエハWに 熱処理を施すようにしている。

【0005】ところで、従来の熱処理装置では、上記ピ ンは加圧空気により駆動されるエアシリンダのピストン に固定され、エアシリンダに供給されるエアの力により 上下動するピストンの動きと連動して上下動する構造と なっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、エアシ リンダのピストンはこのエアシリンダに供給されるエア の元圧が変動したり、エアの流路にゴミが付着してエア が流れ難くなったり、或いは、ピストンとエアシリンダ 内面との摺動部分にゴミが付着したり、との部分の潤滑 油が不足して摺動抵抗が増大する場合があり、そのよう な場合にはピストンの移動速度が変化する。とのピスト ンの移動速度が変化すると、上記ピンの移動速度が遅く なるため、このピンの上に載置されたウエハ♥が熱盤の 40 熱に晒される時間が変動する。この熱に晒される時間の 変動はそのままウェハ♥の熱履歴の変動に繋がるため、 ウェハ♥の熱処理が不均一となり、歩留まりの低下、ひ いては半導体製品の製造コストの上昇を招くという問題 がある。

【0007】そのため、このピストンの移動速度を調節 する装置として従来よりスピードコントローラと呼ばれ る、ビストンの移動速度を調節する装置が取り付けられ ている。とのスピードコントローラでは、エアの流路に 突出した針の突出量を調節して流路の断面積を変えると 50 御する手段はデジタルスピードコントローラであること

とによりエアの流量を調節してピストンの移動速度を調 節する機構が採用されているが、このスピードコントロ ーラは固定式であり、手動で調節した後にエアの元圧が 変動したり、ピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変 化した場合にはその都度調節し直す必要があるため、ビ ストンの移動速度を常に一定に保つことはできない。

【0008】本発明は、このような課題を解決するため になされたもので、エアの元圧やピストンとエアシリン ダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの移動速度を 10 一定に保つことのできる処理装置及び処理方法を提供す るととを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた め、請求項1記載の本発明の処理装置は、被処理系を駆 動するピストンと、前記ピストンを往復運動可能に収容 するエアシリンダと、前記ピストンの移動速度を検知す・ る手段と、前記検知したピストンの移動速度に基づい て、前記エアシリンダから排出されるエアの流量を制御 する手段と、を具備する。

【0010】請求項2記載の本発明の処理装置は、被処 理系を駆動するピストンと、前記ピストンを往復運動可 能に収容するエアシリンダと、前記エアシリンダへのエ ア供給路を開閉する第一のバルブと、前記エアシリンダ からのエア排気路を開閉する第二のバルブと、前記ピス トンの移動速度を検知する手段と、前記ピストンの引込 動作の移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する 手段と、を具備する。請求項3記載の本発明の処理装置 は、被処理系を駆動するピストンと、前記ピストンを往 復運動可能に収容するエアシリンダと、前記エアシリン ダへのエア供給路を開閉する第一のパルブと、前記エア シリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブと、 前記ピストンの移動速度を検知する手段と、前記ピスト ンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバルブを 制御する手段と、を具備する。請求項4記載の本発明の 処理装置は、被処理系を駆動するピストンと、前記ピス トンを往復運動可能に収容するエアシリンダと、前記エ アシリンダへのエア供給路を開閉する第一のバルブと、 前記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバ ルブと、前記ピストンの移動速度を検知する手段と、前 記ピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一の バルブを制御するとともに前記ピストンの引込動作の移 動速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段と、 を具備する。

【0011】請求項5記載の本発明の処理装置は、請求 項1~4のいずれかに記載の処理装置であって、前記第 一のバルブ及び前記第二のバルブの少なくとも一つはピ エゾバルブであることを特徴とする。

【0012】請求項6記載の本発明の処理装置は、請求 項1~5のいずれかに記載の処理装置であって、前記制

を特徴とする。

【0013】請求項7記載の本発明の熱処理装置は、熱 処理板に被処理基板を接離させるピストンと、前記ピス トンを往復運動可能に収容するエアシリンダと、前記ピ ストンの移動速度を検知する手段と、前記検知したビス トンの移動速度に基づいて、前記エアシリンダから排出 されるエアの流量を制御する手段と、を具備する。

【0014】請求項8記載の本発明の熱処理装置は、熱 処理板に被処理基板を接離させるピストンと、前記ピス トンを移動可能に収容するエアシリンダと、前記エアシ 10 リンダへのエア供給路を開閉する第一のバルブと、前記 エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブ と、前記ピストンの移動速度を検知する手段と、前記ピ ストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバル ブを制御する手段と、を具備する。

【0015】請求項9記載の本発明の熱処理装置は、熱 処理板に被処理基板を接離させるピストンと、前記ピス トンを移動可能に収容するエアシリンダと、前記エアシ リンダへのエア供給路を開閉する第一のパルブと、前記 エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバルブ と、前記ピストンの移動速度を検知する手段と、前記ピ ストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバル ブを制御する手段と、を具備する。

【0016】請求項10記載の本発明の熱処理装置は、 熱処理板に被処理基板を接離させるピストンと、前記ピ ストンを移動可能に収容するエアシリンダと、前記エア シリンダへのエア供給路を開閉する第一のパルプと、前 記エアシリンダからのエア排気路を開閉する第二のバル ブと、前記ピストンの移動速度を検知する手段と、前記 ピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のパ 30 ルブを制御するとともに前記ピストンの引込動作の移動 速度に基づいて前記第二のバルブを制御する手段と、を

【0017】請求項1の処理装置では、ピストンの移動 速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動する ピストンの移動速度を検知し、この検知したピストンの 移動速度に基づいてエアシリンダから排出されるエアの 流量を増減することによりビストンの移動速度をリアル タイムで制御しているので、エアの元圧やピストンとエ アシリンダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの移 40 動速度を一定に保つことができる。

【0018】請求項2の処理装置では、ピストンの移動 速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動する ピストンの引込動作の移動速度を検知し、との検知した ピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバ ルブを制御してエアシリンダから排気されるエアの流量 を増減することによりピストンの引込動作の移動速度を リアルタイムで制御しているので、エアの元圧やピスト ンとエアシリンダとの掲動抵抗が変動してもピストンの 引込動作の移動速度を常に一定に保つことができる。

【0019】請求項3の処理装置では、ピストンの移動 速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動する ピストンの押出動作の移動速度を検知し、この検知した ピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバ ルブを制御してエアシリンダに供給されるエアの流量を 増減することによりピストンの押出動作の移動速度をリ アルタイムで制御しているので、エアの元圧やピストン とエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピストンの押 出動作の移動速度を常に一定に保つことができる。

【0020】請求項4の処理装置では、ピストンの移動 速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動する ピストンの押出動作と引込動作の移動速度をそれぞれ検 知し、との検知したピストンの押出動作の移動速度に基 づいて前記第一のパルブを制御してエアシリンダに供給 されるエアの流量を増減することによりピストンの押出 動作の移動速度をリアルタイムで制御し、一方、前記検 知したピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第 二のバルブを制御してエアシリンダから排気されるエア の流量を増減することによりピストンの引込動作の移動 速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧や ピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピス トンの押出動作の移動速度、及び引込動作の移動速度を 常に一定に保つことができる。

【0021】請求項5の処理装置では、請求項1~4の いずれかに記載の処理装置において、前記第一のバルブ 及び前記第二のバルブの少なくとも一つとして、印加電 圧に対する応答速度が早く、流量の正確な制御が可能な ピエゾバルブを採用しているので、請求項1~4の発明 の効果である、ピストンの移動速度を常に一定に保つと いう効果を更に一層確かなものにすることができる。

【0022】請求項6の処理装置では、請求項1~5の いずれかに記載の処理装置において、前記制御する装置 として数値による制御が可能なデジタルスピードコント ローラを採用しているので、請求項1~5発明の効果で ある、ピストンの移動速度を常に一定に保つという効果 を更に一層確かなものにすることができる。

【0023】請求項7の熱処理装置では、ピストンの移 動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動す るピストンの移動速度を検知し、この検知したピストン の移動速度に基づいてエアシリンダから排出されるエア の流量を増減することによりピストンの移動速度をリア ルタイムで制御しているので、エアの元圧やピストンと エアシリンダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの 移動速度を一定に保つことができ、それにより、被処理 基板に対して均一な熱処理を施すことができる。

【0024】請求項8の熱処理装置では、ピストンの移 動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動す るピストンの引込動作の移動速度を検知し、この検知し たピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二の 50 バルブを制御してエアシリンダから排気されるエアの流

量を増減することによりビストンの引込動作の移動速度 をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧やビス トンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピストン の引込動作の移動速度を常に一定に保つことができ、そ れにより、被処理基板に対して均一な熱処理を施すこと ができる

【0025】請求項9の熱処理装置では、ピストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するピストンの押出動作の移動速度を検知し、この検知したピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一の 10 バルブを制御してエアシリンダに供給されるエアの流量を増減することによりピストンの押出動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピストンの押出動作の移動速度を常に一定に保つことができ、それにより、被処理基板に対して均一な熱処理を施すことができる。

【0026】請求項10の熱処理装置では、ビストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するビストンの押出動作と引込動作の移動速度をそれぞ20 れ検知し、この検知したビストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバルブを制御してエアシリンダに供給されるエアの流量を増減することによりビストンの押出動作の移動速度をリアルタイムで制御し、一方、前記第二のバルブを制御してエアシリンダから排気されるエアの流量を増減することによりビストンの引込動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元任やビストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもビストンの押出動作の移動速度、及び引込動作の移動速でストンの押出動作の移動速度、及び引込動作の移動速度に対して均一な熱処理を施すことができる。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態の詳細を 図面に基づいて説明する。

【0028】図1は本発明の一実施形態に係るレジスト 塗布ユニット(COT)を備えた半導体ウエハ(以下、 「ウエハ」という)の塗布現像処理システム1全体を示 した平面図である。

【0029】この塗布現像処理システム1では、被処理体としてのウエハWをウエハカセットCRで複数枚、例えば25枚単位で外部からシステムに搬入・搬出したり、ウエハカセットCRに対してウエハWを搬入・搬出したりするためのカセットステーション10と、塗布現像工程の中で1枚ずつウエハWに所定の処理を施す枚葉式の各種処理ユニットを所定位置に多段配置した処理ステーション11と、この処理ステーション11に隣接して設けられる露光装置(図示せず)との間でウエハWを受け渡しするためのインタフェース部12とが一体的に接続されている。このカセットステーション10では、

カセット載置台20上の位置決め実起20aの位置に、 複数個例えば4個までのウエハカセットCRが、夫々の ウエハ出入口を処理ステーション11側に向けてX方向 (図1中の上下方向)一列に載置され、とのカセット配 列方向(X方向)およびウエハカセットCR内に収納さ れたウエハWのウエハ配列方向(Z方向;垂直方向)に 移動可能なウエハ搬送体21が各ウエハカセットCRに 選択的にアクセスする。

 ${0030}$ とのウェハ搬送体21は θ 方向に回転自在であり、後述するように処理ステーション11側の第3の処理ユニット群G の多段ユニット部に配設されたアライメントユニット(ALIM)やイクステンションユニット(EXT)にもアクセスできる。

【0031】処理ステーション11には、ウエハ搬送装置を備えた垂直搬送型の主ウエハ搬送機構22が設けられ、その周りに全ての処理ユニットが1組または複数の組に亙って多段に配置されている。

【0032】図2は上記塗布現像処理システム1の正面図である。

【0033】第1の処理ユニット群G,では、カップC P内でウエハWをスピンチャックに載せて所定の処理を行う2台のスピンナ型処理ユニット、例えばレジスト塗布ユニット(COT)および現像ユニット(DEV)が下から順に2段に重ねられている。第2の処理ユニット群G,では、2台のスピンナ型処理ユニット、例えばレジスト塗布ユニット(COT)および現像ユニット(DEV)が下から順に2段に重ねられている。これらレジスト塗布ユニット(COT)は、レジスト液の排液が機構的にもメンテナンスの上でも面倒であることから、このように下段に配置するのが好ましい。しかし、必要に応じて適宜上段に配置することももちろん可能である。【0034】図3は上記塗布現像処理システム1の背面図である。

[0035]主ウエハ搬送機構22では、筒状支持体49の内側に、ウエハ搬送装置46が上下方向(Z方向)に昇降自在に装備されている。筒状支持体49はモータ(図示せず)の回転軸に接続されており、このモータの回転駆動力によって、前記回転軸を中心としてウエハ搬送装置46と一体に回転し、それによりこのウエハ搬送装置46は6方向に回転自在となっている。なお筒状支持体49は前記モータによって回転される別の回転軸(図示せず)に接続するように構成してもよい。ウエハ搬送装置46には、搬送基台47の前後方向に移動自在な複数本の保持部材48が配設されており、これらの保持部材48は各処理ユニット間でのウエハWの受け渡し

【0036】また、図1に示すようにこの塗布現像処理システム1では、5つの処理ユニット群G₁、G₂、G₃、G₃、G₃、G₄、G₄、が配置可能であり、第1および第2の処50 理ユニット群G₃、G₄の多段ユニットは、システム正

を可能にしている。

面(図1において手前)側に配置され、第3の処理ユニ ット群G, の多段ユニットはカセットステーション10 に隣接して配置され、第4の処理ユニット群G. の多段 ユニットはインタフェース部12に隣接して配置され、 第5の処理ユニット群G,の多段ユニットは背面側に配 置されることが可能である。

【0037】図3に示すように、第3の処理ユニット群 G、では、ウエハWを保持台(図示せず)に載せて所定 の処理を行うオーブン型の処理ユニット、例えば冷却処 理を行うクーリングユニット(COL)、レジストの定 10 着性を髙めるためのいわゆる疏水化処理を行うアドヒー ジョンユニット(AD)、位置合わせを行うアライメン トユニット(ALIM)、イクステンションユニット (EXT)、露光処理前の加熱処理を行うプリベーキン グユニット (PREBAKE) および露光処理後の加熱 処理を行うポストベーキングユニット(POBAKE) が、下から順に例えば8段に重ねられている。第4の処 理ユニット群G、でも、オーブン型の処理ユニット、例 えばクーリングユニット(COL)、イクステンション ・クーリングユニット(EXTCOL)、イクステンシ 20 ョンユニット(EXT)、クーリングユニット(CO L)、プリベーキングユニット(PREBAKE)およ びポストベーキングユニット (POBAKE) が下から 順に、例えば8段に重ねられている。

【0038】とのように処理温度の低いクーリングユニ ット(COL)、イクステンション・クーリングユニッ ト(EXTCOL)を下段に配置し、処理温度の高いブ リベーキングユニット (PREBAKE)、ポストベー キングユニット (POBAKE) およびアドヒージョン ユニット(AD)を上段に配置することで、ユニット間 30 の熱的な相互干渉を少なくすることができる。もちろ ん、ランダムな多段配置としてもよい。

【0039】図1に示すように、インタフェース部12 では、奥行方向(X方向)は前記処理ステーション11 と同じ寸法を有するが、幅方向(Y方向)はより小さな サイズである。とのインタフェース部12の正面部に は、可搬性のピックアップカセットCRと、定置型のバ ッファカセットBRとが2段に配置され、他方背面部に は周辺露光装置23が配設され、さらに中央部にはウエ ハ搬送体24が設けられている。とのウエハ搬送体24 は、X方向、Z方向に移動して両カセットCR、BRお よび周辺露光装置23にアクセスする。

【0040】ウエハ搬送体24は、θ方向にも回転自在 であり、処理ステーション11側の第4の処理ユニット 群G、の多段ユニットに配設されたイクステンションユ ニット(EXT)や、隣接する露光装置側のウエハ受渡 し台(図示せず)にもアクセスできる。

【0041】また塗布現像処理システム1では、既述の 如く主ウエハ搬送機構22の背面側にも図1中破線で示

きるが、この第5の処理ユニット群G, の多段ユニット は、案内レール25に沿ってY方向へ移動可能である。 従って、との第5の処理ユニット群G,の多段ユニット を図示の如く設けた場合でも、前記案内レール25に沿 って移動することにより、空間部が確保されるので、主 ウエハ搬送機構22に対して背後からメンテナンス作業 が容易に行える。

【0042】次に、図4及び図5につき処理ステーショ ン11において第3および第4の組G,,G,の多段ユ ニットに含まれているベーキングユニット(PREBA KE)、(POBAKE)、クーリングユニット(CO L)、(EXTCOL)のような熱処理ユニットの構成 および作用を説明する。

【0043】図4および図5は、本実施形態に係る熱処 理ユニットUの構成を示す平面図および垂直断面図であ る。なお、図5では、図解のために水平遮蔽板55を省 略してある。

【0044】この熱処理ユニットUの処理室50は両側 壁53と水平遮蔽板55とで形成され、処理室50の正 面側(主ウエハ搬送機構24側)および背面側はそれぞ れ開口部50A.50Bとなっている。 遮蔽板55の中 心部には円形の開口56が形成され、この開口56内に は熱媒体を通すための配管(図示省略)を内蔵した円板 状の熱盤58が載置台SPとして設けられる。

[0045] 熱盤58には例えば3つの貫通孔60が設 けられ、各貫通孔60内には支持ピン62が遊嵌状態で 挿通されており、半導体ウェハ♥のローディング・アン ローディング時には各指示ビン62が熱盤58の表面よ り上に突出または上昇して主ウエハ搬送機構22の保持 部材48との間でウェハ♥の受け渡しを行うようになっ ている。

【0046】熱盤58の外周囲には、円周方向にたとえ ば2. 間隔で多数の通気孔64を形成したリング状の帯 板からなるシャッタ66が設けられている。このシャッ タ66は、通常は熱盤58より下の位置に退避している が、加熱処理時には図5に示すように熱盤58の上面よ りも高い位置まで上昇して、熱盤58とカバー体68と の間にリング状の側壁を形成し、装置正面側より流入す るダウンフローの清浄空気を通気孔64より周方向で均 40 等に流入させるようになっている。

【0047】カバー体68の中心部には加熱処理時にウ 8aが設けられ、この排気口68aに排気管70が接続 されている。この排気管70は、装置正面側(主ウエハ 搬送機構22側)のダクト53(もしくは54)または 図示しないダクトに通じている。

【0048】遮蔽板55の下には、遮蔽板55、両側壁 53および底板72によって機械室74が形成されてお り、機会室74の室内には熱盤支持板76、シャッタア した第5の処理ユニット群G,の多段ユニットを配置で、50、ーム78、支持ピンアーム80)シャッタアーム昇降駆

動用エアシリンダ82、支持ピンアーム昇降駆動用エア シリンダ84が設けられている。

【0049】図5に示すように、半導体ウエハ♥の外周 縁部が載るべき熱盤58の表面位置に複数個たとえば4 個のウェハ案内支持突起部86が設けられている。

【0050】図6は本実施形態に係る熱処理ユニットの 支持ピン昇降機構の概略構成を示した垂直断面図であ

【0051】図6に示すように、支持ピンアーム80と 直結されたピストン85が支持ピンアーム昇降駆動用エ 10 アシリンダ(以下、単に「エアシリンダ」という)84 の内部に上下動可能に取り付けられている。エアシリン ダ84の上部には開口部88が設けられており、この開 □部88には後述するディジタルスピードコントローラ (以下、このディジタルスピードコントローラを「DS C」と略記する。) DSC1が接続されている。

【0052】一方、エアシリンダ84の下部にはエア供 給口86が設けられており、このエア供給口86にも上 記DSC1と同じ構造のディジタルスピードコントロー ラDSC2が接続されている。このDSC2の一方の開 20 口部には配管90a、エアオペレーション型の切替えバ ルブ89、配管90bを介してエアコンプレッサ91に 接続されている。切替えバルブ89は配管90aと配管 90bとを連通させたり、或いは配管90aを大気解放 したり選択的に切り換えるようになっており、この切替 えはポンプ92からの空気をレギュレータ(REG)1 1で制御して切替えバルブ89本体内の切替え子89a を図中上下方向に移動させることにより行う。

【0053】エアオペレーションバルブ89の上流側に は更に配管90bを介してエアコンプレッサ91が接続 30 されており、このエアコンプレッサ91から送られるエ アが配管90b、90aを経てエアシリンダ84のピス トン85下側の空気室Bに供給されるようになってお り、このエアの供給は前記切替えバルブ89により配管 90aと配管90bとの連通を開閉することにより行う ようになっている。

【0054】切替えバルブ89は配管90c、90dを 介してポンプ92から供給されるエアにより駆動される エア駆動型のバルブであり、後述するように、制御装置 110からの指令信号により駆動される。

【0055】また、エアシリンダ84内を上下方向に往 復運動するピストン85の途中には二個の磁石M1, M 2が取り付けられている。一方、エアシリンダ84の側 面部分には磁石から出る磁力線を検出するマグネットセ ンサS1、S2が取り付けられており、ピストン85に 取り付けられた磁石M1. M2の磁力線を検出し、その 結果からピストン85の移動速度を検知するようになっ

【0056】エアシリンダ84上部の開口部88と下部

トローラDSC1とDSC2とがそれぞれ一機ずつ接続 されている。

【0057】 これらのDSCはピエゾバルブの一種であ り、エアの流路の開閉動作をさせる弁体に、印加電圧を 変化させることにより変形するピエゾ素子を用い、数値 制御されるアンプ(図示省略)を介して印加電圧を正確 に制御することにより、エアの流量を髙精度に調節でき るものである。

【0058】図7はこのDSCの概略構成を示した垂直 断面図である。

【0059】図7に示したように、このDSCの本体9 4内に互いに直交しかつ連通する流路95.96が設け られており、これら二つの流路95、96が連通する部 分にピエゾ素子からなる弁体97と、この弁体97に対 向する位置にリング状のシール部材104とが配設され ている。この弁体97は円柱形をしており、図中上下方 向に変形するように配置されている。そして弁体97の 上端には電極98が配設され、この電極98は配線99 を介して端子100と接続されている。一方、弁体97 の下部側にも電極101が配設され、この電極101は 配線102を介して端子103と接続されている。従っ て、端子100と端子103との間に所定の電圧を印加 すると、この印加電圧に応じてビエゾ素子製の弁体97 が図中上下方向に伸縮するようになっている。この弁体 97の底面に対向する位置には弁体97の底面の半径と ほぼ同じ外径のリング状のシール部材104が配設され ている。

【0060】 このシール部材104は弁体97を図中上 下方向に伸長させて流路95と流路96との間の連通を 閉鎖する際に、との閉鎖を完全ならしめる働きをするも のであり、弾性材料、例えばシリコーンゴムなどででき ている。そして弁体97に電圧を印加する前の状態では 弁体97の底面との間に所定の隙間を空けた状態で配設 されている。

【0061】以下、このDSCの動作について説明す

【0062】端子100,103を介して弁体97に電 圧を印加する前の状態では、弁体97の底面とシール部 材104上面との間には所定の隙間が形成されているた 40 め、この隙間を介して流路96と流路95との間が連通 し、流路96側から流路95側へ、或いはその反対向き にエアが流れる。

【0063】次に弁体97に電圧を印加すると、弁体9 7は図中上下方向に伸長し、弁体97底面とシール部材 104上面との間の隙間を小さくするため、流路96と 流路95との間で流れるエアが流れにくくなり、単位時 間に流れるエアの流量が低下する。そして印加電圧を更 に強くすれば隙間が小さくなって流量が低下し、所定値 以上にすることにより流路95と流路96との間は完全 のエア供給□86にはそれぞれディジタルスピードコン 50 に閉鎖される。反対に印加電圧を低下させることにより

弁体97の上下方向の伸長の度合いは低下して弁体97 底面とシール部材104上面との間の隙間が大きくなる ので、流路96と流路95との間で流れるエアが流れや すくなり、単位時間に流れるエアの流量が増大する。と のようにDSC93では、印加電圧を変化させることに より上流側流路と下流側流路との間を開閉することは勿 論のこと、上流側流路から下流側流路に流れるエアなど の作動流体の単位時間当たりの流量を正確かつ遅れ時間 がほとんどない状態で制御できる。

【0064】図8は本実施形態に係る熱処理ユニットの 10 電気的な接続関係を示したブロック図である。

【0065】この図8に示したように、制御装置110 はエアシリンダ84のエア供給側の流路を開閉する切替 えバルブ89を駆動するレギュレータ111と接続され ており、このレギュレータ111に信号を送ることによ り、エアシリンダ84のピストン85を押出動作即ち垂 直方向上向きに駆動させるタイミングを制御している。

[0066]また、制御装置110はエアシリンダ84 の側面部分に垂直方向に二個配設されたセンサS1、S 2とそれぞれ接続され、エアシリンダ84のエア排気側 20 の流路を開閉すると共に単位時間当たりの流量を微細に 調節するDSC1, DSC2と接続され、センサS1, S2で検知したビストン85の移動速度に基づいてDS C1やDSC2に送る電圧を変化させ、常に一定の速度 でビストン85を上下動させるようになっている。

【0067】即ち、エアシリンダ84の側面部において センサS1、S2を既知の距離だけ離して配設してお き、ピストン85の所定の位置に取り付けておいたマー カM1やM2がセンサS1を通過してからセンサS2を 通過するまでの時間を求め、これらのデータからピスト ン85の移動速度を割り出す。こうして割り出したピス トン85の移動速度を予め設定しておいた目標値と比較 し、その差が許容範囲内であればDSC1やDSC2を 作動させることなく装置の運転を続行し、その差が許容 範囲外であればDSC1やDSC2を作動させてエアシ リンダ84の排気側の流量を調節する。調節する割合に ついては予め各差の値に対応して排気側の流量調節値を 求めておき、これをタイムテーブルとして制御装置の記 憶部に記憶しておく。

[0068]従って、ピストン85の移動速度が目標値 40 の許容範囲を外れている場合には、目標値との差を求 め、その差に対応した調節値をタイムテーブルから把握 して、DSC1やDSC2を作動させ、エアシリンダ8 4の排気側の流量が目標値になるように流路の幅を調節

【0069】即ち、ピストン85の上昇速度が早すぎる 場合にはDSC1を作動させてエアの排気速度を低下さ せることによりピストン85の上昇速度を減速させる。 一方、ピストン85の下降速度が早すぎる場合にはDS

りピストン85の下降速度を減速させる。

【0070】次に、この熱処理ユニットUをベーキング ユニット (PREBAKE) として用いる場合の操作に ついて以下に説明する。

【0071】まず、載置台20上にセットされたウエハ カセットCR内からウエハ搬送体21によりウエハWが 取り出され、次いでウエハ搬送体21から主ウエハ搬送 機構22にウエハ♥が引き渡される。主ウエハ搬送機構 22は受け取ったウエハWをレジスト塗布ユニット(C OT)内に搬送、セットし、ことでウエハWにレジスト 塗布を行なう。次いで、とのウエハ♥をレジスト塗布ユ ニット (COT) 内から主ウエハ搬送機構22がウエハ Wを取り出し、上記熱処理ユニットU内まで搬送し、熱 盤58の上にウエハ♥をセットする。

【0072】図9はウエハWを載置した主ウエハ搬送機 構22が熱盤58の真上の位置まで搬送してきた状態を 示した垂直断面図である。

【0073】この状態で制御装置110はレギュレータ 111に指令信号を送り、切替えバルブ89にエアを送 って配管90aと配管90bとの間を連通させ、コンプ レッサ91からのエアをエアシリンダ84の空気室Bに 供給する。なお、この段階ではエアシリンダ84の上下 に接続されたDSC1, DSC2内の流路は共に回報さ れており、配管90a側からは空気室Bにエアが流れ込 み、空気室A内のエアはDSC1を介して装置外部に排 気される。

【0074】配管90aからDSC2を介して空気室B に供給されたエアはピストン85を垂直方向上向きに押 し上げるため、このピストン85に取り付けられた支持 ピンアーム80とその先に取り付けられた支持ピン62 が持ち上げられ、熱盤58の貫通孔60を通過して熱盤 58の上面上に突出し、更に主ウエハ搬送機構22の下 側からその上に載置されたウエハ♥の下面に当接してと のウエハ♥を主ウエハ搬送機構22から受け取る。次い で、主ウエハ搬送機構22を後退させることにより、主 ウエハ搬送機構22から支持ピン62へのウエハWの引 き渡しが完了する。

【0075】制御装置110はこの状態を保つように制 御する。即ち、切替えバルブ89で配管90aと配管9 0 b との間を連通させたまま状態に保つ。するとコンプ レッサ91からの圧力が空気室Bにかかった状態が維持 されるため、ピストン85は上死点の位置に保たれる。 なお、このとき、DSC2内の流路は解放されていて も、閉じられていてもどちらでも良い。

【0076】図10は最上部まで持ち上げた支持ピン6 2先端上にウェハ♥を載置した状態を示した垂直断面図 である。

【0077】なお、後述するように、このピストン85 を最初に上昇させる際の移動速度をセンサS1, S2と C 2 を作動させてエアの排気速度を低下させることによ 50 マーカーM 1. M 2 とで割り出し、この移動速度から後

続の処理工程中でウェハ♥を持ち上げる際のピストン85の移動速度を算出する基礎データとして用い、これからフィードバック制御することも可能である。

【0078】次に、熱盤58と接触させて熱処理を施すため、ウエハ♥を下降させるには、切替えパルブ89を切替えて配管90aと開口部89bとを連通させて空気室B内のエアを大気解放する。

【0079】即ち、制御装置110からレギュレータ111に指令信号を送り、ポンプ92から切替えバルブ89へのエアの供給を停止する。すると、切替えバルブ8109ではスプリングの力により切替え子89aが図中上方に移動する。すると図11に示すように、切替え子89a内の下側のカギ型の流路が配管90aと開口部89bとの間を連通させるので、空気室B内のエアはDSC2、配管90a、切替え子89aの順に流動し、開口部89bを経て装置外へ排気される。これに伴い、ビストン85が下降を始める。

【0080】このとき、ビストン85の途中にはマーカとしての磁石M1、M2が取り付けられており、これらマーカの通過はエアシリンダ84の側面部分に取り付け 20られたセンサS1、S2により検出される。これら二つのセンサS1、S2はエアシリンダ84の側面部分に垂直方向に所定の間隔を以て配設されており、共に制御装置110と接続され、制御装置110はこれらセンサS1、S2の前をマーカが通過した瞬間に信号を制御装置110に送る。制御装置110はこれらの信号からビストン85の移動速度を割り出し、この移動速度とその目標値とを比較して、その差が許容範囲内か否かを判断する。そして実測値から割り出したビストン85の移動速度と目標値との差が許容範囲内であればそのままの状態 30を維持してDSC2を介してエアを排気させる。

【0081】一方、ピストン85の移動速度と目標値との差が許容範囲を越えている場合にはDSC2への印加電圧を変化させ、弁体97とシール部材104との隙間の間隔を変化させ、この隙間を通過するエアの単位時間当たりの流量を調節してピストン85の移動速度と目標値との差が許容範囲内に収まるように制御する。

【0082】図11は先端にウエハWを載置した支持ピンが下降する様子を示した垂直断面図であり、図12は支持ピンが熱盤58の貫通孔60の上面より低い位置まで下降して完全に貫通孔60内に収容された状態を示した垂直断面図である。

【0083】上記のようにピストン85の下降時の移動速度が制御されているため、ピストン85ひいては支持ピン62は常に所定の時間で下降し、図12に示すように、熱盤58の貫通孔60の上面より低い位置まで下降して貫通孔60内に完全に収容される。そのためピストン85のウェハWは熱盤58の上面に載置され、この熱盤58表面と接触することにより熱盤58表面から熱が供給され、ウェハWに対して熱処理が施される。

【0084】次に、所定時間が経過して必要な熱処理が完了すると、支持ピン62を上昇させてウエハWを持ち上げ、ウエハWを熱盤58表面から引き離す。即ち、制御装置110からレギュレータ111に指令信号を送り、切替えバルブ89を作動させて配管90aと配管90bとを連通させコンプレッサ91から供給されるエアをエアシリンダ84の空気室B内に送り込む。空気室B内のエアの圧力が高まると、ピストン85が上方に押し上げられるため、支持ピン62も上昇して処理後のウエハWが持ち上げられる。

【0085】とのときも上記のビストン下降時と同様にセンサS1、S2とマーカM1、M2とでビストン85の上昇速度を監視しており、この上昇速度が早すぎる場合には制御装置110がDSC1に対して指令信号を送り、DSC1内の流路の断面積を減じ、それによりビストン85の上昇速度を低下させて適正な上昇速度でピストン85を駆動するように制御する。

【0086】図13は熱処理後のウエハWを支持ビン6 2で再度持ち上げた状態を示した垂直断面図である。

【0087】この後、ビストン85を上死点まで上昇させることにより支持ビン62を最も高い位置まで持ち上げ、この状態でウエハWを載置している支持ビン62の下側まで主ウエハ搬送機構22を伸ばした後、支持ビン62を再び下降させる。こうすることにより支持ビン62の先端から主ウエハ搬送機構22へとウエハWが引き渡され、熱処理ユニットでの一連の熱処理が完了する。熱処理の完了したウエハWは後続の処理、例えば、露光工程に回され、一連の処理が施される。

【0088】以上説明したように、本実施形態に係る熱処理装置では、エアシリンダ84の上部と下部にそれぞれ一つずつDSCを配設し、エアシリンダ84の側面部分に配設した二個のセンサS1、S2と制御装置110とでピストン85の移動速度を検知し、このピストン85の移動速度に基づいてDSC1やDSC2への印加電圧を調節することによりピストン85の移動速度をリアルタイムで制御する。そのため、エアの元圧やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの移動速度を一定に保つことができる。

[0089]また、制御装置110として全ての信号を 数値信号に置き換えて処理するデジタルコントローラを 採用しているので、消耗部品の交換時期などの情報をも 集中的に管理することができる。

【0090】なお、本発明は上記実施形態の内容に制限されるものではない。

【0091】例えば、上記実施形態ではエアシリンダ84の排気側流路にのみDSCを採用し、エアシリンダ84の供給側流路には従来型のエアオペレーションバルブ89を採用しているが、エアシリンダ84の供給側流路にDSCを採用する一方、排気側流路にエアオペレーションバルブを採用し、ビストン85の押出動作の移動速

度をセンサS1、S2と制御装置110とから求め、Cのビストン85の押出動作の移動速度に基づいてDSCへの印加電圧を調節してエアシリンダ84へ供給するエアの単位時間当たりの流量を調節するようにしてもよい。更に、エアシリンダ84の供給側流路及び排気側流路の双方にDSCを採用し、ピストン85の押出動作と引込動作の移動速度をセンサS1、S2と制御装置110とから求め、ピストン85の押出動作及び引込動作の移動速度に基づいてDSCへの印加電圧を調節することにより、エアシリンダ84へ供給するエアの単位時間当たりの流量と、エアシリンダ84から排気するエアの単位時間当たりの流量とを調節するようにしてピストン85の押出時と引込時の各移動速度をそれぞれ正確に制御するようにすることもできる。

【0092】また、上記実施形態では制御装置としてデジタル制御する装置を用い、エアシリンダ84の排気側流路の開閉にデジタル制御可能なデジタルスピードコントローラ(DSC)93を用いたが、センサS1,S2で検知したピストン85の移動速度に基づいてリアルタイムで単位時間当たりの流量を調節できる可変式のバル20ブであればよい。

【0093】また、可変式バルブの例として上記実施形態で用いたようなデジタル制御式のピエゾバルブの他、従来型のピエゾバルブや、ステッピングモータやソレノイドで駆動される可変式バルブも使用可能である。

【0094】更に、上記実施形態では、ベーキングユニットを例にして説明したが、此以外でも所謂エアオペレーションにより駆動される処理ユニット、例えば塗布ユニットや乾燥ユニットにも本発明を適用できる。

【0095】なお、上記実施形態ではウエハWについて 30 の塗布現像処理システム1を例にして説明したが、本発明はこれ以外の処理装置、例えば、LCD基板用処理装置などにも適用できることは言うまでもない。

[0096]

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1記載の本発明によれば、ピストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するピストンの移動速度を検知し、この検知したピストンの移動速度に基づいてエアシリンダから排出されるエアの流量を増減することによりピストンの移動速度をリアルタイムで制御しているの 40で、エアの元圧やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの移動速度を一定に保つことができる。

【0097】請求項2記載の本発明によれば、ビストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するビストンの引込動作の移動速度を検知し、この検知したビストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御してエアシリンダから排気されるエアの流量を増減することによりピストンの引込動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧や50

ピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもビストンの引込動作の移動速度を常に一定に保つことができる。

【0098】請求項3記載の本発明によれば、ビストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するビストンの押出動作の移動速度を検知し、との検知したビストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバルブを制御してエアシリンダに供給されるエアの流量を増減することによりビストンの押出動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧やビストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもビストンの押出動作の移動速度を常に一定に保つことができる。

【0099】請求項4記載の本発明によれば、ピストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するピストンの押出動作と引込動作の移動速度をそれぞれ検知し、この検知したピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記第一のバルブを制御してエアシリンダに供給されるエアの流量を増減することによりピストンの押出動作の移動速度に基づいて前記検知したピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第二のバルブを制御してエアシリンダから排気されるエアの流量を増減することによりピストンの引込動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピストンの押出動作の移動速度、及び引込動作の移動速度を常に一定に保つことができる。

【0100】請求項5記載の本発明によれば、請求項1~4のいずれかに記載の処理装置において、前記第一のバルブ及び/又は前記第二のバルブとして、印加電圧に対する応答速度が早く、流量の正確な制御が可能なビエゾバルブを採用しているので、請求項1~4の発明の効果である、ピストンの移動速度を常に一定に保つという効果を更に一層確かなものにすることができる。

【0101】請求項6記載の本発明によれば、請求項1~5のいずれかに記載の処理装置において、前記制御する装置として数値による制御が可能なデジタルスピードコントローラを採用しているので、請求項1~5発明の効果である、ピストンの移動速度を常に一定に保つという効果を更に一層確かなものにすることができる。

【0102】請求項7記載の本発明によれば、ビストンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移動するビストンの移動速度を検知し、この検知したビストンの移動速度に基づいてエアシリンダから排出されるエアの流量を増減することによりピストンの移動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧やビストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動しても常にピストンの移動速度を一定に保つことができ、それにより、被処理基板に対して均一な熱処理を施すことができる。

【0103】請求項8記載の本発明によれば、ピストン

の移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を移 動するピストンの引込動作の移動速度を検知し、この検 知したピストンの引込動作の移動速度に基づいて前記第 二のバルブを制御してエアシリンダから排気されるエア の流量を増減することによりピストンの引込動作の移動 速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧や ピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピス トンの引込動作の移動速度を常に一定に保つことがで き、それにより、被処理基板に対して均一な熱処理を施 すことができる。請求項9記載の本発明によれば、ピス 10 トンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内 を移動するピストンの押出動作の移動速度を検知し、こ の検知したピストンの押出動作の移動速度に基づいて前 記第一のバルブを制御してエアシリンダに供給されるエ アの流量を増減することによりピストンの押出動作の移 動速度をリアルタイムで制御しているので、エアの元圧 やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動してもピ ストンの押出動作の移動速度を常に一定に保つことがで き、それにより、被処理基板に対して均一な熱処理を施

すことができる。 【0104】請求項10記載の本発明によれば、ピスト ンの移動速度を検知する手段を用いてエアシリンダ内を 移動するビストンの押出動作と引込動作の移動速度をそ れぞれ検知し、この検知したピストンの押出動作の移動 速度に基づいて前記第一のバルブを制御してエアシリン ダに供給されるエアの流量を増減することによりピスト ンの押出動作の移動速度をリアルタイムで制御し、一 方、前記検知したピストンの引込動作の移動速度に基づ いて前記第二のバルブを制御してエアシリンダから排気 されるエアの流量を増減することによりピストンの引込 動作の移動速度をリアルタイムで制御しているので、エ アの元圧やピストンとエアシリンダとの摺動抵抗が変動 してもピストンの押出動作の移動速度、及び引込動作の 移動速度を常に一定に保つことができ、それにより、被 処理基板に対して均一な熱処理を施すことができる。

*【図1】本発明の実施形態に係る塗布現像処理システム の全体構成を示す平面図である。

【図2】本発明の実施形態に係る塗布現像処理システム の正面図である。

【図3】本発明の実施形態に係る塗布現像処理システム の背面図である。

【図4】本発明の実施形態に係る熱処理ユニットの構成 を示す平面図である。

【図5】本発明の実施形態に係る熱処理ユニットの垂直 0 断面図である。

【図6】本実施形態に係る熱処理ユニットの支持ビン駆動機構の概略構成を示した垂直断面図である。

【図7】本実施形態に係るデジタルスピードコントロー ラの概略構成を示した垂直断面図である。

【図8】本実施形態に係る熱処理ユニットの電気的な接 続関係を示したブロック図である。

【図9】ウエハWを載置した主ウエハ搬送機構が熱盤の 真上の位置まで持ってきた状態を示した熱処理ユニット の垂直断面図である。

20 【図10】持ち上げた支持ピン先端上にウエハ♥を載置した状態を示した垂直断面図である。

【図11】先端にウェハWを載置した支持ピンが下降する様子を示した垂直断面図である。

【図12】支持ピンが下降して完全に貫通孔内に収容された状態を示した垂直断面図である。

【図13】熱処理後のウェハ₩を支持ピンで再度持ち上 けた状態を示した垂直断面図である。

【図14】従来の熱処理ユニットの垂直断面図である。 【符号の説明】

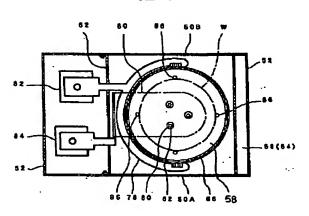
30	84	エアンリンダ
	8 5	ピストン
	S1, S2	センサ
	8 9	切替えバルブ
	1 1 1	レギュレータ
	DSC	デジタルスピードコントローラ

制御装置

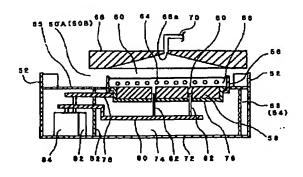
110

【図4】

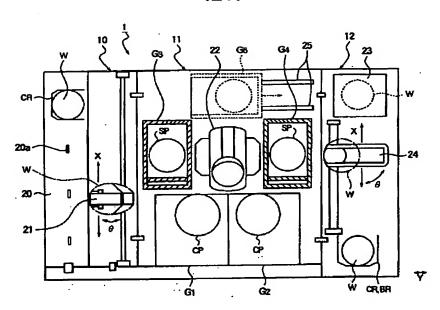
【図面の簡単な説明】



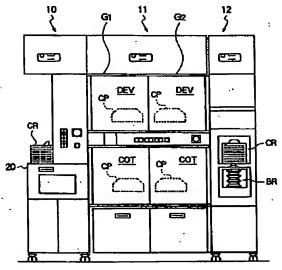
[図5]



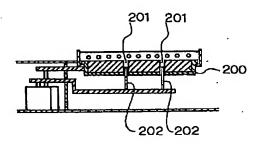
【図1】

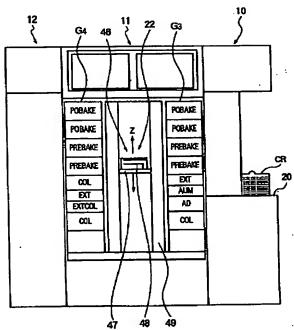


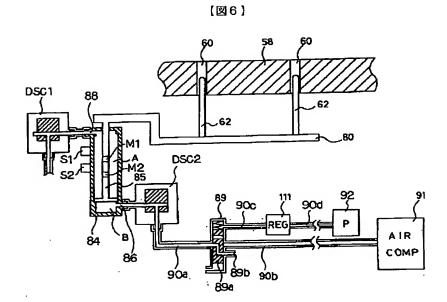




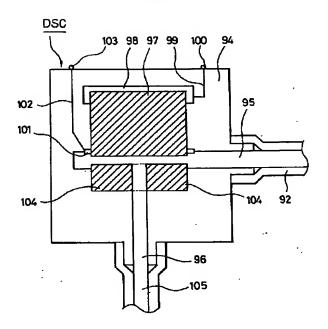
【図14】



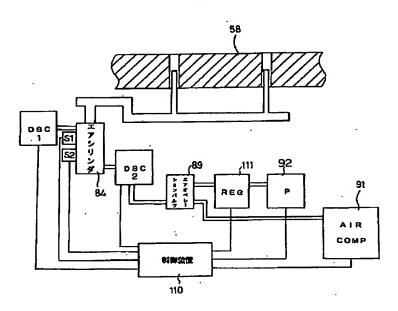




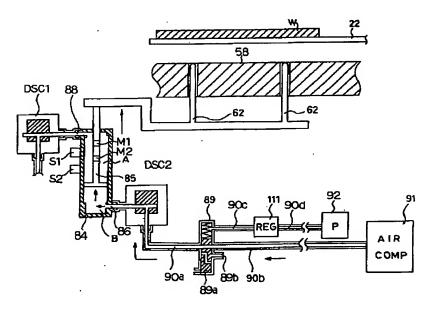
[図7]



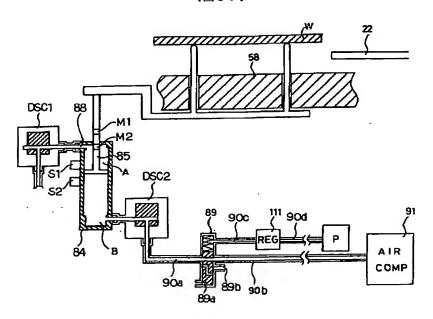
【図8】



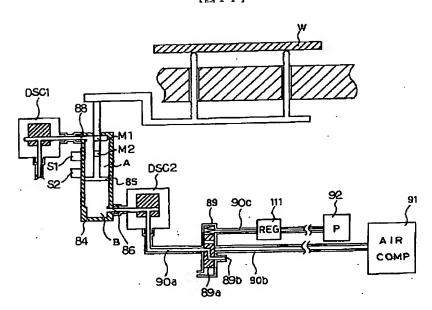
【図9】



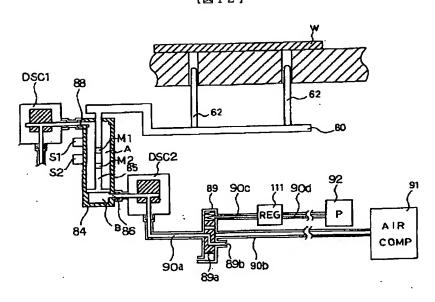
【図10】



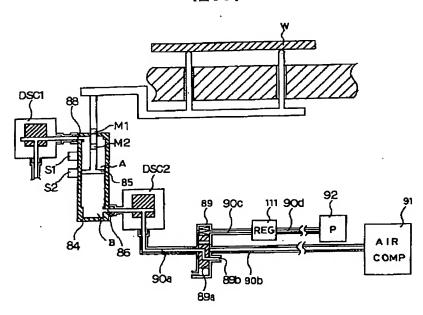
【図11】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(72)発明者 石坂 信和

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 エレクトロン九州株式会社熊本事業所内 (72)発明者 後藤 英昭

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 エレクトロン九州株式会社熊本事業所内 Fターム(参考) 3F059 AA14 BA01 DA07 DD08 FC02

FC12

3F060 EB06 EB07 EB12 GA01 GA16

QD07 QD11

3H089 AA27 BB17 CC01 DB12 EE31

FF04 FF12 GG03 JJ20

5F031 CA02 CA05 DA17 FA01 FA07

FA11 FA12 GA08 GA47 GA48

HA13 HA33 MA26 MA30 5F046 JA04 JA22 KA04 KA07 KA10

LA01 LA18